(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号 特開2003-119454 (P2003-119454A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

				(10) 2002	1 //410 1 2/	1 E C A (E C C C 1 . E	-/
(51) Int.Cl.		餞別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
C 0 9 K	3/10		C09K	3/10	L	4H017	
C 0 8 G	59/56		C 0 8 G	59/56		4 J 0 3 6	
H01L	23/29		H01L	23/30	R	4M109	
	23/31						

		審查請求	未請求 請求項の数8 OL (全 15 頁)
(21)出願番号	特顧2001-318104(P2001-318104)	(71) 出願人	000004237 日本電気株式会社
(22)出願日	平成13年10月16日 (2001.10.16)		東京都港区芝五丁目7番1号
		(71)出願人	000003964
			日東電工株式会社
			大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
		(72)発明者	久保 雅祥
			東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(74)代理人	100079382
			弁理士 西藤 征彦

最終質に続く

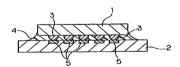
(54) 【発明の名称】 電子部品装置

(57)【要約】

【課題】一度、アンダーフィルした後の電気的接続に不 具合のある電子部品装置であっても、リペアーが可能と なる似子部品装置を提供する。

【解決手段】半導体素子 (フリップチップ) 1に設けら れた接続用電極部(半田パンプ)3と配線回路基板2に 設けられた接続用電極部(半田パッド)5を対向させた 状態で上記配線回路基板2上に半導体素子(フリップチ ップ) 1が搭載された電子部品装置である。そして、上 記配線回路基板 2 と半導体素子 (フリップチップ) 1 と の空隙が、下記の(A)~(C)成分とともに下記の

- (D) 成分を含有する液状エポキシ樹脂組成物からなる 封止樹脂層 4 によって樹脂封止されている。
- (A) 液状エポキシ樹脂。
- (B) 硬化剂。
- (C)無機質充填剤。
- (D) N, N, N', N'-4 置換含フッ素芳香族ジア ミン化合物。



- 1: 半導体素子(フリップチップ)
- 2:配線回路基板
- 3: 半導体素子の接続用電極部(半田バンプ)
- 4: 封止樹脂層
- 5:配線回路基板の接続用電極部(半田パッド)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子に設けられた接続用電極部と 回路基板に設けられた接続用電極部を対向させた状態で 上記回路基板上に半導体素子が搭載され、上記回路基板 と半導体素子との空隙が封止樹脂層によって封止されて なる電子部品装置であって、上記封止樹脂層が下記の

(A)~(C)成分とともに下記の(D)成分を含有す る液状エポキシ樹脂組成物によって形成されてなること を特徴とする電子部品装置。

* (B) 硬化剤。

(C)無機質充填剤。

(D) N. N. N', N'-4置換含フッ素芳香族ジア ミン化合物。

【請求項2】 上記 (D) 成分であるN, N, N', N′-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物が、下記の 一般式(1)で表される化合物である請求項1記載の電 子部品装置。 【化1】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
R^{2} \\
\end{array} N \longrightarrow
\begin{array}{c}
(X) \\
(X) \\
\end{array} N
\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{4}
\end{array} \cdots (1)$$

(式(1)中、Xはフッ素および/またはC。F:a+i (nは1~10の 正数である) である。 $mは1\sim4$ の正数である。 $R^1\sim R^4$ は水素以 外の一冊の有機基であり、互いに同じであっても異なっていてもよい

.) 【請求項3】 上記(D)成分であるN,N,N', N′-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物が、2, 2′-ジトリフルオロメチルー4,4′-ジアミノピフ ェニルと、1分子中に1個のエポキシ基を含有するモノ エポキシ化合物との反応生成物である請求項1または2 記載の電子部品装置。

【請求項4】 上記 (D) 成分であるN, N, N', N'-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物の含有量 が、液状エポキシ樹脂組成物の有機成分全体中の10~※

※70重量%、より好ましくは20~40重量%に設定さ れている譜求項1~3のいずれか一項に記載の電子部品 装置。

【請求項5】 上記(B)成分である硬化剤が、下記の 一般式 (2) で表される含フッ素芳香族ジアミンおよび その誘導体の少なくとも一方である請求項1~4のいず れか一項に記載の電子部品装置。 [(b,2)]

[式 (2) 中、Xはフッ素および/またはC, F:n+1 (nは1~10の 正数である。) である。mは1~4の正数である。R5~R1は水素 または一価の有機基であり、R°~R°のうち少なくとも1個は水素

である。〕

【請求項6】 上記一般式(2)で表される含フッ素芳 香族ジアミンおよびその誘導体の少なくとも一方と、 (A) 成分である液状エポキシ樹脂とを反応させてなる プレポリマーを含有する請求項1~5のいずれか一項に

記載の電子部品装置。 【請求項7】 上記1分子中に1個のエポキシ基を含有

テル、アリルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシル グリシジルエーテル、スチレンオキサイド、フェニルグ リシジルエーテル、クレジルグリシジルエーテル、ラウ リルグリシジルエーテル、p-sec-ブチルフェニル グリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシジルエーテ ル、カルビノールのグリシジルエーテル、グリシジルメ するモノエポキシ化合物が、n-ブチルグリシジルエー 50 タクリレート、ビニルシクロヘキセンモノエポキサイド 3

【請求項8】 上記(C)成分である無機質充填剤が、 平均粒子径10μm以下の球状シリカ粉末である請求項 1~7のいずれか一項に記載の電子部品装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接続用電極部 (バンプ)を介して半端体界子と回路基板の対向する電極間を電気的に接続するでリップチップ接続での電子部品装 10 圏において、優れた接続信頼性を備えるとともに、良好なリペアー性をも備えた電子部品装置に関するものであ

[0002]

【従来の技術】近年、半導体素・アフリップチップ等のベアチップによるダイレクトチップアタッチ方式が注目されている。このフリップチップ方式の接続工法では、チップ側に高融点半田パンプを形成して、セラミックス回路基板側の半田との金属間接合を行う「C4技術」が著名である。

【0003】ところが、セラミックス回路基板に代えて ガラス・エボキン樹脂製プリント回路基板等の樹脂系基 板を用いた場合には、チップと樹脂系基板との熱影張係 数の速いに起因した半田パンプ接合部が破壊され、接続 信頼性が充分ではなくなる等の問題を有している。この ような問題の対策として、半導体素子と樹脂系回路基板 との空隙を、例えば、微状樹脂組成物を用い封止するこ とにより熱応力を分散させて信頼性を向上させる技術、 いわゆるアンダーフィルを行うことが一般的になってい る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記アンダーフィルに用いる液状樹脂組成物としては、一般的にエポキシ樹脂等を主成分とした熱硬化性樹脂組成を出ない、接着から、加熱して硬化させた後は、溶融しない、接着かが高い、分解しない、溶剤に不治である等の点から容易にリペアーができないという問題があった。したって、一度アンダーフィルを行えば、例えば、電気的接続に不具合のある電子部品装置はスクラップにされてしまい、廃棄せざるを得ないという問題が生じる。このことは、近年、地球環境保全に向けてリサイクル性が要求される中、廃棄物を出すことは極力さける必要があり、アンダーフィル接てあってもり、マーマをっことが要求されている。

【0005】本発明は、このような事情に鑑みなされた もので、一度、アンダーフィルした後の電気的接続に不 具合のある電子部品装置であっても、リペアーが可能と なる電子部品装置の提供をその目的とする。

[00006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた 50 しく説明する。

め、本発明の電子部品装置は、半導体素子に設けられた 接続用電極部と回路基板に設けられた接続用電極部を対 向させた状態で上記回路基板上に半導体素が搭載さ れ、上記回路基板と半導体素子との空隙が封止樹脂層に よって封止されてなる電子部品装置であって、上記封止 樹脂層が下記の(A)~(C)成分とともに下記の

(D) 成分を含有する液状エポキシ樹脂組成物によって 形成されてなるという構成をとる。

(A) 液状エポキシ樹脂。

- 0 (B)硬化剤。
 - (C) 無機質充填剤。
 - (D) N, N, N', N'-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物。

【0007】すなわち、本発明者らは、上記目的を達成 するために、回路基板と半導体素子との空隙を樹脂封止 するためのアンダーフィル材料であるエポキシ樹脂組成 物について研究を重ねた。その結果、液状エポキシ樹 脂、硬化剤および無機質充填剤を主成分とする液状エポ キシ樹脂組成物に、N, N, N', N'-4置換含フッ 素芳香族ジアミン化合物を用いると、この液状エポキシ 20 樹脂組成物の硬化体が特定の溶剤により溶媒和、そして 引き続き膨潤が生起し、結果、封止樹脂である硬化体の 皮膜強度の低下や接着力の低下が起こり硬化体の機械的 剥離が可能となり、半導体素子(フリップチップ)のリ ベアーが可能となることを見出し本発明に到達した。上 記含フッ素芳香族ジアミンは、トリフルオロメチル置換 基またはフッ素置換基により硬化体の溶解性パラメータ — (Solubility Parameter (SP))値を低下させるた め、特定の溶剤により溶媒和、そして引き続き膨潤が生 起しやすいが、さらに本発明では、N, N, N', N' 4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物とすることで、 一層の溶媒和と膨潤性を高めたため、上記のようにリベ アーが可能となることを突き止めたのである。

[0008]なかでも、上記N,N,N',N'-4個 換合フッ素芳香族ジアミン化合物として、前記特定の一 般式(1)で表される化合物を用いると、迅速な膨調性 によるリペアーの容易性が発現できるという効果を奏し 好ましい。

[0009] そして、(B) 成分である硬化剤として前 記一般式 (2) で奏される含フツ紫芳香族ジアミンおよ ボモの誘導体の少なくとも一方を用い、これと被状ェボ シ内間とを反応させてなるブレポリマーを用いると、 より一層の硬化速度の向上を図ることができるようにな る。しかも、予め被状化から粘稠ベースト状化までの状 態に形成できるため、配合時の計量とその後の分散工程 において頻雑な工程を必要とせず、容易に被状ェボキシ 树脂組成物を得ることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】つぎに、本発明の実施の形態を詳 しく説明する。 【0011】本発明の電子部品装置は、図1に示すように、半導体素子(フリップチップ)1に設けられた接続用電極部(半田パンプ)3と配線回路基板2に設けられた接続用電極部(半田パッド)5を対向させた状態で、配線回路基板2上に半導体素子(フリップチップ)1が搭載されている。そして、上記配線回路基板2と半導体素子(フリップチップ)1との空隙が破状エポキシ樹脂組成物からなる封止樹脂層4によって樹脂封止されている。

【0012】なお、上記電子部品装置では、半導体業子 10 1に設けられた接続用電極部3がパンプ形状に形成され ているが特にこれに限定するものではなく、配線回路基 板2に設けられた接続用電極部5がパンプ形状に設けら れていてもよい。

【0013】上記封止樹脂層 4 形成材料である液状エポキシ樹脂組成物は、液状エポキシ樹脂 (A成分) と、硬化剤 (日成分) と、無機質充填剤 (C成分) とともに、N,N,N',N' 4 個賞会フッ素芳香族シアミン化合物 (日成分) を配合して得られるものである。なお、本発明での液状エポキシ樹脂組成物において、液状とは25℃で流動性を示す液状のことをいう。すなわち、25℃で粘度が0.01mPa・s~10000Pa・sの範囲のものをいう。上記粘度の測定は、EMD型回転 財産計を用いて行うことができる。

【0014】上記液状エポキシ樹脂(A成分)として は、1分子中に2個以上のエポキシ基を含有する液状エ ポキシ樹脂であれば特に限定されるものではなく、例え ば、ビスフェノールA型、ビスフェノールF型、水添ビ スフェノールA型、ピスフェノールAF型、フェノール ノポラック型等の各種液状エポキシ樹脂およびその誘導 30 体、多価アルコールとエピクロルヒドリンから誘導され る液状エポキシ樹脂およびその誘導体、グリシジルアミ ン型、ヒダントイン型、アミノフェノール型、アニリン 型、トルイジン型等の各種グリシジル型液状エポキシ樹 脂およびその誘導体 (実用プラスチック辞典編集委員会 編、「実用プラスチック辞典材料編」、初版第3刷、1 996年4月20日発行、第211ページ~第225ペ **ージにかけて記載) およびこれら上記液状エポキシ樹脂** と各種グリシジル型固形エポキシ樹脂の液状混合物等が あげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用 40

[0015] 上記硬化剤(B成分)としては、上記液状 エポキン樹脂(A成分)を硬化できるものであれば特に 限定するものではないが、芳香族ジアミンおよびその誘 導体の少なくとも一方を用いることが好ましく、さらに 含フッ素芳香族ジアミンおよびその誘導体の少なくとも 一方を用いることが特定の溶剤により溶媒和、そして引 き続き膨潤し易くなる健点からより好ましい。

【0016】上記芳香族ジアミンおよびその誘導体の少なくとも一方における芳香族ジアミンとしては、p-フ 50

ェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2,5-トルエンジアミン、2,4-トルエンジアミン、4,6 -ジメチルーm-フェニレンジアミン、2,4-ジアミノメシチレン等の芳香族 <math>1 核体ジアミン、4,4'-ジ アミノジフェニルエーテル、3,3'-ジアミノジフェ ニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホ ニルスルホン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホ

ン、4、4′ージアミノジフェニルスルフィド、3、 3'-ジアミノジフェニルスルフィド、4,4'-ジア ミノベンゾフェノン、3,3′ージアミノベンゾフェノ ン等の芳香族2核体ジアミン、1,4-ビス(4-アミ ノフェノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノフ ェノキシ) ベンゼン、1、3-ビス(4-アミノフェノ キシ) ベンゼン、1、3-ビス(3-アミノフェノキ シ)ベンゼン等の芳香族3核体ジアミン、4、4′ージ (4-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、4。 4′-ジー(3-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホ ン、4、4′ージー(4-アミノフェノキシ)ジフェニ ルプロパン、4、4′-ジー(3-アミノフェノキシ) ジフェニルプロパン、4,4′-ジー(4-アミノフェ ノキシ) ジフェニルエーテル、4、4′ージー(3-ア ミノフェノキシ) ジフェニルエーテル等の芳香族4核体 ジアミン等があげられ、これらは単独でもしくは2種以 上併せて用いられる。

【0017】上記含フッ素芳香族ジアミンおよびその誘 導体の少なくとも一方における含フッ素芳香族ジアミン としては、1級のアミノ基を有するフッ素置換芳香族ジ アミンであれば特に限定されるものではなく、例えば、 2, 2'-ジトリフルオロメチルー4, 4'-ジアミノ ビフェニル、2、2-ビス(4-アミノフェニル)へキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(3-アミノー4-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビ ス (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフル オロプロパン、2、2-ビス〔4-〔4-アミノフェノ キシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビ ス(3-アミノー4、5-ジメチルフェニル)へキサフ ルオロプロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ビス [2-(4-カルボキシフェニル) ヘキサフルオロ イソプロビル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス (2-(4-アミノフェノキシフェニル) ヘキサフルオ ロイソプロピル〕ジフェニルエーテル等があげられ、こ れらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。 【0018】上記含フッ索芳香族ジアミンおよびその誘

[0019]

٦.

(2) 中、Xはフッ素および/または C_n $F_{z_{n+1}}$ (nは $1\sim 100$ 正数である。) である。mは $1\sim 4$ の正数である。 $R^s\sim R^s$ は水素または一価の有機基であり、 $R^s\sim R^s$ のうち少なくとも 1 個は水素

* [4:3]

【0020】上記式(2)において、R°~R*は水素または一価の有機基であり、R°~R*のうち少なくとも1個は水素でなければならない。上記一価の有機基としては、例えば、一C。Hinei(nは1~10の正数である。)で示される飽和アルキル基、アリール基、一CH。CH(OH)CH。一OC。Hineiで示される3一アルコキシ電換-2ーヒドロキシブロビル基、一CH。CH(OH)CH。-O-R*(R*はアリール基である。)で示される3一アリール電換-2ーヒドロキシブロビル基等があげられる。そして、R*~R*は上記条件の表演としていれば互いに同じであっても異なっていてもよい。

である。〕

【0021】なかでも、本発明においては、上記舎フッ素芳香族ジアミンとして、最も活性水栗当薫が小さい、 ス・ア・ジ・リフルオロメチルー4、4、一ジアミノ ピフェニルを用いることが、配合量を少なくすることが でき、一被無溶剤エボキン樹脂組成物の粘度を低減でき スという韓色から好ましい。

【0022】本発明において、液状エボキシ樹脂(A成 分)と硬化剤(B成分)との配合割合は、上記液状エボ キン樹脂(A成分)のエボキシ基1個に対して、上記硬 化剤(B成分)の活性水業の個数を0.4~1.6個の 範囲に設定することが好ましい。より好ましくは0.6 ~1.2個の範囲である。すなわち、エボキシ基1個に 対して活性水業の個数が1.6を超えると、液状エボキ シ樹脂組成物の粘度が増加する傾向がみられ好ましくな く、また、0.4未満では、液状エボキシ樹脂組成物硬 化体のガラス転移温度が低下する傾向がみられ好ましく ないからである。

【0023】一方、本発明では、液状エボキン樹脂(A成分)、特にその中でも多官能脂肪族液状エギキン樹脂を用いる場合、上記含フッ累芳香族ジアミンおよびその誘導体の少なくとも一方と、多官能脂肪族液状エボキシ樹脂とを予備反応させプレポリマーとすることにより、多官能脂肪族液状エボキシ樹脂等に含有する低沸点化合物の蒸発・揮発に起因したポイドの発生の可能性を低減することができる。

100241 F記プレポリマーは、例えば、含フッ素芳 香族ジアミンおよびその誘導体の少なくとも一方と、1 分子中に 2個以上のエポキシ基を有する多官能脂肪族液 状エポキシ化合物とを反応させることにより得られる。 一般的には、無触媒下に、所定量の各成分を反応容器に 什込み、窒素気流下、60~120℃程度に加温して所 定の分子量になるまで反応を行い、プレポリマーを作製 する。このプレポリマーの分子量としては、ポリスチレ ン換算の重量平均分子量で400~5000程度となる まで反応させたプレポリマーとすることが好ましく、こ のようなプレポリマーとすることにより揮発性の低沸点 の低分子量化合物の蒸発・揮発に起因するアンダーフィ ル封止樹脂層のポイド発生を防止することができる。 【0025】上記多官能脂肪族液状エポキシ樹脂として は、具体的には、エチレングリコールジグリシジルエー テル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、プ タンジオールジグリシジルエーテル、ネオベンチルグリ コールジグリシジルエーテル、ジグリシジルアニリン、 トリメチロールプロパンジグリシジルエーテル、トリメ チロールプロパントリグリシジルエーテル、グリセリン ジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエー テル等の脂肪族ジオールやトリオール、または脂肪族多 官能アルコールの多官能グリシジルエーテル等があげら れる。

【0026】上記液状ェポキン樹脂(A成分)および吸 化剤(B成分)とともに用いられる無機質充填剤(C成 40分)としては、合成シリカや溶融シリカ等のシリカ粉 末、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミニウム、窒化剔 素、マグネシア、珪酸カルシウム、水酸化マグネシウ ム、水酸化アルミニウム、酸化チクン等の各種粉末があ げられる。上記無機質充填剤のなかでも、特に球状シリ カ粉末を用いることが被状ェポキン樹脂組成物の粘度低 減の効果が大きく好ましい。そして、上記無機質充填 としては、最大粒子径が24μ메以下のもの用いるこ とが好ましい。さらに、上記最大粒子径とともに、平均に 粒子径が10μm以下のものが好ましく用いられ、零 平均粒子径が10μm以下のものが好きに用いられる。な

お、上記最大粒子径および平均粒子径は、例えば、レー ザー回折散乱式粒度分布測定装置を用いて測定すること

【0027】上記無機質充填剤(C成分)の配合量は、 液状エポキシ樹脂組成物全体の10~80重量%の範囲 に設定することが好ましく、特に好ましくは40~70 重量%である。すなわち、配合量が10重量%未満で は、液状エポキシ樹脂組成物硬化体の線膨張係数の低減 への効果が少なく、また80重量%を超えると、液状エ ポキシ樹脂組成物の粘度が増加する傾向がみられ好まし 10 くないからである。

* 【0028】本発明では、上記被状エポキシ樹脂(A成 分)、硬化剤 (B成分) および無機質充填剤 (C成分) とともに、N, N, N', N'-4置換含フッ素芳香族 ジアミン化合物 (D成分) が用いられる。上記N.N. N′、N′-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物は、 具体的には、下記の一般式 (1) で表されるものであ り、例えば、前記含フッ素芳香族ジアミンと1分子中に 1個のエポキシ基を含有するモノエポキシ化合物とを反 応させることにより得られる。

10

100291 【化4】

$$R^{1} > N - \bigcirc - N < R^{1} - \cdots$$
 (1)

(式(1)中、Xはフッ素および/またはC。F:n+1 (nは1~10の 正数である) である。mは1~4の正数である。R1~R1は水素以 外の一価の有機基であり、互いに同じであっても異なっていてもよい

【0030】上記式 (1) において、R'~R'は水素 以外の一価の有機基であり、例えば、- C. H2n+1 (n は $1\sim10$ の正数である。) で示される飽和アルキル 基、アリール基、-CH2 CH (OH) CH2 -OC。 H₂n+1で示される3ーアルコキシ置換-2-ヒドロキシ プロビル基、-CH2 CH (OH) CH2-O-R ル置換-2-ヒドロキシブロピル基等があげられる。そ して、R¹~R¹は互いに同じであっても異なっていて まよい。

【0031】上記含フッ素芳香族ジアミンと1分子中に 1 個のエポキシ基を含有するモノエポキシ化合物との反 応は、一般的には、無触媒下に、所定量の各成分を反応 容器に仕込み、窒素気流下、60~120℃程度に加温 してエポキシ基が消費されるまで反応を行えばよく、こ の反応によって上記一般式 (1) で表されるように 4 置 換体化合物が得られる。

【0032】上記モノエポキシ化合物として、1分子中 に1個のエポキシ基を含有するエポキシ化合物であれば 特に限定されるものではなく、例えば、n-ブチルグリ シジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、2-エチ ルヘキシルグリシジルエーテル、スチレンオキサイド、 フェニルグリシジルエーテル、クレジルグリシジルエー テル、ラウリルグリシジルエーテル、p-sec-ブチ ルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシ ジルエーテル、カルビノールのグリシジルエーテル、グ リシジルメタクリレート、ビニルシクロヘキセンモノエ 50

ポキサイド、α-ビネンオキサイド等があげられる。こ れらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0033】上記N, N, N', N'-4置換含フッ素 芳香族ジアミン化合物(D成分)の配合割合は、液状エ ポキシ樹脂組成物の有機成分全体中の10~70重量% の範囲に設定することが好ましい。より好ましくは20 * (R° はアリール基である。) で示される 3- アリー $30~\sim40$ 重量%に設定することである。すなわち、10 重 量%未満では、迅速な膨潤性によるリベアーが発現でき にくくなり、一方、70重量%を超えると、液状エポキ シ樹脂組成物硬化体の強度が不足して、温度サイクルに 耐え得るだけの機械的強度を保てなくなる傾向がみられ るからである。

【0034】本発明では、硬化時間の短縮のために公知 の各種硬化促進剤を用いることができる。具体的には、 1.8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセンー 7、トリエチレンジアミン等の三級アミン類、2-メチ ルイミダゾール等のイミダゾール類、トリフェニルホス フィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルポ レート等のリン系硬化促進剤、サリチル酸等の酸性触 媒、銅アセチルアセトナート、亜鉛アセチルアセトナー ト等のルイス酸等があげられる。これらは単独でもしく は2種以上併せて用いられる。

【0035】特に、本発明においては上記硬化促進剤と しては、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルポ レート等のホスホニウム塩類や、銅アセチルアセトナー ト、亜鉛アセチルアセトナート等のルイス酸を用いるこ とが、液状エポキシ樹脂組成物の安定性を損なわないた め好ましい。

[0036] 上記硬化促進剤の配合量は、特に限定するものではないが、上記液状エポキン樹脂 (A成分)、硬化剤(B成分) およびN,N,N',N'-4 置換含フッ素芳香族ジアミン化合物 (D成分) との混合物に対して、所望の硬化速度が得られる割合となるように適宜設定することが好ましい。例えば、硬化速度の指標として、熱盤でゲル化時間を計測しながら容易にその使用量を決定することができる。その一例として、液状エポキン樹脂組成物全体中の0.01~3重量%の範囲に設定 10 オることが様ましい。

[0037] なお、未発明において、被状エポキシ樹脂組成物には、上記液状エポキシ樹脂(A成分)、吸化剂(B成分)、黒機質充填剤(C成分)、N、N、N、、N、、N、一4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物(D成分)および硬化促進剤以外に、被着体との接着促進や各種無機質充填剤との界面接着低で等を目的として、シランカップリング剤とけ用することもできる。上記シランカップリング剤とけ用することもできる。上記シランカップリング剤としては、特に限定するものではなく、例えば、 β -(3,4- エボキッシクローキンル)エチルト 20リメトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、第かが196

【0038】 さらに、上記各成分以外に、粘度低下等を 目的として、反応性希釈剤を適宜配合することもできる が、先に述べたように、この反応性希釈剤は揮発性の低 沸点化合物を含むことがあるので、使用に際しては、ア ンダーフィル樹脂である被状ニボキシ樹脂粗成物の所定 の硬化温度で封止樹脂層にポイド発生を引き起こす揮発 性の蒸発性低沸点化合物を予め除去して使用すべきであ 30 る。また、反応性希釈剤自体が揮発性である場合には、 アンダーフィル樹脂である被状ニボキン樹脂組成物の所 定の硬化温度で封止樹脂層にポイドが発生し易いので、 このような反応性希釈剤は使用が削暖される。

【0039】上記反応性希釈剤としては、例えば、n-**プチルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテ** ル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、スチレン オキサイド、フェニルグリシジルエーテル、クレジルグ リシジルエーテル、ラウリルグリシジルエーテル、psec-プチルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフ 40 ェニルグリシジルエーテル、カルビノールのグリシジル エーテル、グリシジルメタクリレート、ビニルシクロへ キセンモノエポキサイド、α-ビネンオキサイド、3級 カルボン酸のグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテ ル、 (ポリ) エチレングリコールのグリシジルエーテ ル、 (ポリ) プロピレングリコールのグリシジルエーテ ル、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物、 ビスフェノールA型エポキシ樹脂と重合脂肪酸との部分 付加物、重合脂肪酸のポリグリシジルエーテル、ブタン ジオールのジグリシジルエーテル、ビニルシクロヘキセ 50

ンジオキサイド、ネオペンチルグリコールジグリシジル エーテル、ジグリシジルアニリン、トリメチロールプロ パンジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパント リグリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテ ル、グリセリントリグリシジルエーテル等があげられ る。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられ 2

12

[0040] そして、本発明において、液状エボキン樹脂組成物には、上配各成分以外に、三酸化アンチモン、 五酸化アンチモン、臭素化エボキシ樹脂等の配燃剂や難燃助剤、シリコーン等の低応力化剤、着色剤等を、本発明の腹旨を逸脱しない範囲内で適宜配合することができる。

【0041】このような液状エポキシ樹脂組成物は、例 えば、つぎのようにして製造することができる。すなわ ち、前記演状エポキシ樹脂 (A成分)、硬化剤 (B成 分)、無機質充填剤(C成分)、N,N,N',N'-4置換含フッ素芳香族ジアミン化合物 (D成分) および 必要に応じて硬化促進剤等の各成分を所定量配合し、こ れを3本ロールやホモミキサー等の高剪断力下で混合。 分散し、場合により減圧下で脱泡することにより目的と する一液無溶剤の液状エポキシ樹脂組成物を製造するこ とができる。あるいは、液状エポキシ樹脂(A成分)、 特にその中でも多官能脂肪族液状エポキシ樹脂と上記含 フッ素芳香族ジアミンおよびその誘導体の少なくともー 方とのプレポリマーを用いる場合は、これら成分を先に 述べたように予備反応させる。ついで、このプレポリマ 一と上記各成分を所定量配合した後、上記と同様にして 目的とする一液無溶剤の液状エポキシ樹脂組成物を製造 することができる。

【0042】このようにして得られた液状エポキシ樹脂 組成物を用いた半導体素子 (フリップチップ) と配線回 路基板の樹脂封止による電子部品装置は、例えば、つぎ のようにして製造される。すなわち、予め接続用電極部 (半田パンプ)を有する半導体素子と、上記半田パンプ に対向する半田パッドを備えた配線回路基板を、半田金 属接続する。ついで、上記半導体素子と配線回路基板と の空隙に毛細管現象を利用して、一液無溶剤の液状エポ キシ樹脂組成物を充填し熱硬化して封止樹脂層を形成す ることにより樹脂封止する。このようにして、図1に示 すように、半導体素子1に設けられた接続用電極部(半 田パンプ) 3と配線回路基板2に設けられた接続用電板 部(半田パッド)5を対向させた状態で、配線回路基板 2上に半導体素子 (フリップチップ) 1が搭載され、か つ上記配線回路基板 2 と半導体素子 (フリップチップ) 1との空隙が上記液状エポキシ樹脂組成物からなる封止 樹脂層4によって樹脂封止された電子部品装置が製造さ れる。

【0043】上記半導体素子(フリップチップ)1と配線回路基板2との空隙に液状エポキシ樹脂組成物を充填

する場合には、まず、液状エポキシ樹脂組成物をシリンジにつめた後、上記半導体素子 (フリップチップ) 1の一端にニードルから液状エポキシ樹脂組成物を押し出して塗布し、毛細管現象を利用して充填する。この毛細管現象を利用して充填する際には、60~150℃程度に加熱した熱盤上、より好ましくは80~120℃程度に加熱した熱盤上、より好ましくは80~120℃程度

て紫中し、毛細管現象を利用して充填するために、この毛細管 現象を利用して充填する際には、60~150℃程度に 加熱した熱盤上、より好ましくは80~120℃程度に 加熱した熱盤上で充填し封止すると被粘度が低下するため、一層容易に充填、封止することが可能となる。さん 、上記配線回路基板2に傾斜をつければ、より一層充 填・封止が容易となる。

[0044] このようにして得られる電子部品装置の、 半導体素子 (フリップチップ) 1と配線回路基板 2 との 空隙間距離は、一般に、30~300µm程度である。 [0045] このようにして得られた電子部品装置の樹 脂封止部分のエポキン樹脂粗成物硬化体は、硬化した後 においても、特定の有機溶剤によって膨潤して接着力が 低下し、電子部品装置をリペアーすることができる。

[0046] 上記特定の有機溶剤としては、ケトン系溶 剤、グリコールジェーテル系溶剤、含窒素系溶剤等が好 ましい。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いら 20 れる。

【0047】上記ケトン系溶剤としては、アセトフェノン、イソホロン、エチルーローブチルケトン、ジイソブ チルケトン、ジエチルケトン、シクロヘキシルケトン、 ジーロープロピルケトン、メチルオキシド、メチルーローアミルケトン、メチルーソブチルケトン、メチルエチルケトン、メチルエチルケトン、メチルーローへプチルケトン、ホロン等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0048】上記グリコールジェーテル系溶剤としては、エチレングリコールジェチルエーテル、エチレングリコールジェチルエーテル、ロールジスチルエーテル、ジェチレングリコールエチルメチルエーテル、ジェチレングリコールジンチルエーテル、ジェチレングリコールジンチルエーテル、ドリエチレングリコールジメチルエーテル等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0049】上記含窒素系溶剤としては、N,N'-ジ

メチルホルムアミド、N, N′ージメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N, N′ージメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホルトリアミド等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

14

【0050】上記電子部品装置のリペアー方法として は、熱盤等を用いて例えば半導体素子(フリップチッ プ)または配線回路基板のリペアー該当部分を加熱して 半導体素子を除去する。このときの加熱温度としては、 本発明のエポキシ樹脂組成物の硬化体のガラス転移温度 からさらに±約50°C以上の温度で加熱することで、か つ半田等の接合金属の溶融点以上の温度で加熱すること で硬化体が凝集破壊または一方 (半導体素子または配線 回路基板) に接着した状態で、両者が容易に剥離できる ようになる。その後、上記有機溶剤を直接塗布するかあ るいは脱脂線に上記右機溶剤をしみ込ませたものを配線 同路基板のエポキシ樹脂組成物の硬化体の残渣部分に室 温で接触、より好適にはガラス転移温度以上で接触させ た後、硬化体の膨潤を確認して残渣物を除去すれば配線 回路基板ならびに実装部分を再利用することができる。 一方、液状エポキシ樹脂組成物の硬化体の残渣が接着し た半導体素子 (フリップチップ) は、所定の容器にとっ た上記有機溶剤中に室温で浸漬、より好適にはガラス転 移温度以上で接触させた後、硬化体を膨潤させて除去す ることにより半導体素子 (フリップチップ) を再利用す ることができる。

[0051]または、長時間にわたる処理を必要とする ものの、上記配線回路基板のリベアー総シ部分全体に、 上記有機冷剤を直接整布するかまたは脱脂綿に有機溶剤 30 をしみ込ませたものを被覆して、半導体素子の端部から 徐々に有機溶剤を漫透させることにより便化体を膨潤さ せて硬化体の態度と接着力を低下させた後、半導体素子 を配線回路基板から取り外すこともできる。

【0052】つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。

【0053】まず、下記に示す各成分を準備した。

【0054】〔液状エポキシ樹脂a〕下記の構造式

(3) で表されるエポキシ樹脂。

【化5】

$$\underbrace{\text{CH}_2\text{-CH}\text{-CH}_1\text{-O}}_{\text{CH}_2\text{-CH$$

(式(3)中、nは0以上の正数。純度99%、粘度22dPa・s(25℃)、エポキシ当量165g/ea)

【0055】〔液状エポキシ樹脂b〕下記の構造式

*【化6】

(4)で表される多官能エポキシ化合物。

〔式(4)中、粘度0. 6 d P a · s (2 5℃)、

エポキシ当量125g/ea]

【0056】〔液状エポキシ樹脂 c〕下記の構造式

※【化7】

(式(5)中、粘度6.3dPa・s(25℃)、 エポキシ当量93g/ec)

【0057】〔硬化剤a〕下記の構造式(6)で表され ★【化8】 る含フッ素芳香族ジアミン。 ★40

〔式 (6) 中、融点182℃、活性水素当量80g/eg]

【0058】 (硬化剤b) 上記構造式(6) で表される ビフェニルを1モル、ブチルグリシジルエーテルを0. 2,2′ージトリフルオロメチルー4,4′ージアミノ 50 5モルの割合で反応容器に住込み、200℃にて反応さ 17

せることにより得られた下記の構造式 (7) で表される *【化9】 含フッ素芳香族ジアミン誘導体。

$$\begin{array}{c|c}
R \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R \\
CF_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

(式(7)中、4個のRは平均で3.5個が水素、平均で

0. 5個が-CH2-CH(OH) CH2-O-C4H。

である。また平均活性水素当量110g/е q である。〕

【0059】〔硬化剤c〕下記の構造式(8)で表され ※【化10】 る非含フッ素芳香族ジアミン。

[式(8)中、融点64℃、活性水素当量27g/eq]

【0060】〔硬化剤d〕上記構造式(8)で表される 20★反応させることにより得られた下記の構造式(9)で表 m-フェニレンジアミン1モルと、プチルグリシジルエ される非含フッ素芳香族ジアミン。 ーテル0.5モルとを反応容器に仕込み、200℃にて★ 【化11】

$$\binom{R'}{R'}N - \bigcirc N \stackrel{R'}{\underset{R' \dots (9)}{}}$$

(式(9)中、4個のR'は平均で3、5個が水素、平均で 0. 5個が-CH₂-CH (OH) CH₂-O-C₄ H₆ である。また平均活性水素当量49.4g/е q である。〕

【0061】 [N, N, N', N'-4置換含フッ素芳 香族ジアミン化合物〕下記の構造式 (10) で表される N, N, N', N'-4置換含フッ素芳香族ジアミン化☆

☆会物。

(式 (10) 中、R" は-CH: -CH (OH) CH: -O-C, H。 である。)

【0062】 (プレポリマーa (含フッ素)) 上記構造 式(6)で表される含フッ素芳香族ジアミンの活性水素 1 当最(80g)に対して、上記構造式(3)で表され る繰り返し単位を有するエポキシ樹脂 0.5 当量 (8) 2.5g)を150℃にて15分間反応させて冷却した ことにより得られた、水飴状の粘稠液体であるプレボリ 50 分間反応させることにより得られた、プレポリマー b

マーa (活性水素当量325)。 【0063】 (プレポリマーb (含フッ素)) 上記構造 式(7)で表される含フッ素芳香族ジアミン誘導体1モ ルと、上記構造式 (4) で表される脂肪族多官能エポキ シ樹脂4モルとを反応容器に仕込み、100℃にて10 19

(粘度10dPa·s、重量平均分子量560)。 [0064] [無機質充填剤] 球状シリカ粒子 (最大粒 子径12μm、平均粒子径4μm、比表面積3.0m² /ε) *を下記の表 1~表 4 に示す割合で配合し、3 本ロールを 用いて室温 (25°C) で均質混合分散することによりー 液無溶剤の液状エポキシ樹脂組成物を作製した。 [0066] [表1]

[0065]

【実施例1~18、比較例1~3】上記準備した各成分*

(重量部)

20

		3	実	施		<i>(</i> P)	
		1	1 2		4	5	6
	а	0. 825	0. 825	0. 825	0. 825	0. 825	0. 825
液状エポキシ樹脂	ь	0. 625	0. 625	0. 625	0. 625	0. 625	0. 625
	С	-	-	-	_	-	_
	а	-		-	-	-	_
硬化剤	ь	0. 88	0. 88	0. 88	0. 88	0, 22	0. 66
NICT LORG	С				_	-	_
	d	-	_	_	_	1	_
N. N. N' , N' 4 置換含フッ素芳香 ジアミン化合物	族	1. 55	1. 09	2, 33	3. 49	1. 11	1.41
プレポリマー	а	-	-	-	-	1	-
204.94	b	-	-	-	-	-	-
無機質充填剤		7, 21	6. 18	8. 65	10, 81	5. 16	6. 54
N. N. N' . N' 4個換含ファ菜芳香 ジアミン化合物の含 量(重量%)※	- 族有	39. 9	30. 0	70. 0	60. 0	40. 0	40. 1

※:有機成分全体に対する含有量(重量%)である。 【表2】

0 0 6 7]

[0067]

(重量部)

		9	Ę	施		例	
		7	7 8		1 0	1 1	1 2
	а	0. 825	0. 825	0. 495	1, 65		0.825
液状エポキシ樹脂	ь	0. 625	0. 625	0. 875	-	_	0. 625
	С	-	-	-		0. 93	- 1
	a	-	-		_		0. 64
硬化剤	ъ	1. 32	1. 76	1. 10	0, 88	0, 88	_
10CT CAS	С	_	_	_	-	-	-
	d	-	-	_	-	-	_
N, N, N', N' - 4 置換含フッ素芳香族 ジアミン化合物		1. 85	2. 14	1. 65	1. 69	1. 21	1, 39
プレポリマー	а	_	_	_	-	-	-
70494-	Ъ	ı	-	-	-	-	-
無機質充塡剤		8. 58	9. 94	7.65	7. 84	5, 61	6. 46
N, N, N', N' - 4 置換含フッ素芳香族 ジアミン化合物の含有 量(重量%)※		40. 0	40. 0	40. 0	40. 0	40. 1	39. 9

※: 有機成分全体に対する含有量 (重量%) である。 * *【表3】

[0068]

(重量部)

							CWERTH
		3	夹	施		例	
		1 3	1 4	1 5	1 6	17	18
	а	0, 825	0, 825	0, 413	0, 825	0. 825	0. 825
液状エポキシ樹脂	ъ	0, 625	0. 625	0. 625	-	0, 625	0, 625
	c	-	-	-	-	-	-
	а	-	-	-	-	-	-
硬化剤	ъ	-	-	-	-	0. 88	0.88
RICH LIFTS	С	0, 216	-	-	-	-	- 1
	d	-	0. 40	-	-	-	-
N. N. N' N' - 4 置換含フッ素芳香族 ジアミン化合物		1. 11	1. 23	1. 394	1. 553	0, 26	0, 59
プレポリマー	а	-	-	1. 053	-	-	
70494-	b	-	-	-	1. 505	-	_
無機質充塡剤		5. 16	5, 72	6. 47	7. 26	4. 81	5.75
N, N, N', N' - 4 置換含フッ素芳香族 ジアミン化合物の含有 量 (重量光) ※		40. 0	39. 9	40. 0	40, 0	10. 0	20. 2

※: 有機成分全体に対する含有量 (重量%) である。

【0069】 【表4】 . 1

(重量部)

		比	較	例
		1	2	3
	a	0. 825	0. 825	0. 825
液状エポキシ樹脂	b	0. 625	0, 625	0. 625
	С	-	_	
	а	0. 64	_	-
硬化剤	ь	1	-	0. 241
	С	1	0. 216	_
	d	-	-	-
N, N, N', N' 4 置換含フッ案芳香 ジアミン化合物	_ 対族	-	-	-
無機質充塡剤		3. 881	10. 27	3. 14
N, N, N', N' - 4 個換含フッ素芳香族 ジアミン化合物の含有 量(重量%)※		-	-	-

※: 有機成分全体に対する含有量(重量%)である。

[0070] このようにして得られた実施例および比較 例の液状エポキシ樹脂組成物を用い、EMD型回転粘度 計を用いて25℃での粘度を測定した後、針内径0.5 6mmのニードルがついたポリプロピレン製シリンジに 充地した。

【0071】その後、上記シリンジ詰めの状態で25℃で放置して粘度が2倍になるまでの時間を測定してそれをポットライフとした。

【0072】一方、直径200μm、500μmビッチ、4列格子配列の中田バンプ電極を192個有するシリコンチップ(呼み370μm、大きさ10mm×10mm)を準備し、直径が240μmの飼配線パッドが192個開口(基板側電橋)した厚み1mmのFR-4ガラス・エポキシ製配線回路基板の半田ペーストが塗布されている銅配線パッド(基板側電橋)と、上記シリコンチップの半田バンプ電板とが対向するように位置合わせして基板にチップを搭載した後、これを240℃で10秒間の条件で加熱リフロー炉を通して半田接合した。上記シリコンチップと回路基板の空隙(隙間)は180μmであった。

[0073] ついで、上記被状エボキシ樹脂組成物が充填されたシリンジに空気圧力をかけて、上記シリコンチップと回路基板の空隙の一辺にニードルから被状エボキシ樹脂組成物を吐出して塗布し、105℃ホットプレー

ト上で毛細管現象により液状エポキシ樹脂組成物を加温 充填し、その後150℃で4時間硬化させて樹脂封止す ることにより電子部品装置を作製した。

【0074】硬化終了後、室温まで徐冷した後、超音波 探傷装置により、配線回路基版と半導体素子の空隙を充 頃、封止した封止樹脂層のポイドの有無を観察した。 して、ポイドが観察されなかった場合を〇、1~2個の ポイドが観察された場合を△、それ以上のポイドの数が 観察された場合を〉、1、7評価1か。

10 【0075】このようにして得られた各電子部品装置を 用いて、導通不良事およびリペア一性を下配に示す方法 に従って測定・評価した。その結果を上記被状エポキシ 樹脂組成物の特性測定とともに後記の表5~表8に示 す。

【0076】(導通不良率)上記電子部品装置の樹脂封 止直接の導通不良率を測定した。その後、冷熱試験装置 を用いて、上記電子部品装置を-40℃/10分分12 5℃/10分の温度サイクル試験を実施し、1000サ イクル後の電気的導通を調べ、上記ガラス・エポキシ製 20 配線回路基板の朝配線バッド(基板側電極)の192個 全部に対する導通不泉バッド(基板側電極)の192個

【0077】【リペア一性)上記導通不良率を測定した後、240℃に加熱した熱盤上にて、上記電子部形成からシリコンチップを剥離し、室温に戻したものの接続部に残存するエボキシ樹脂組成物の硬化体の残渣部分に、N,N'ージメチルホルムアミドとジエチレングリコールジメチルエーテルの等量混合溶剤を含ませた脱脂綿を静電し、室温(22℃)で1時間放置した。その後、この脱脂綿を取り除きメタノールでよく拭き、エボ30キシ樹脂組成物硬化体の剥離を行い、剥離可能な電子部品装置は再度、配線回路基板のバッド部に半田ペーストの供給、そして、半田溶融後、上記と同様にしてシリコンチップを配線回路基板上指載して電気的導通性を調べた。その後、上記と同様にして樹脂封止してリペアー(リワーク)性の評価を行った。

れている銅配線パッド (基核側電線) と、上記シリコン チップの半田パンプ電極とが対向するように位置合わせ して基板にチップを搭載した後、これを240℃で10 や間の条件で加熱リフロー炉を適して半田接合した。上 記シリコンチップと回路基板の空隙 (隙間) は180 µ 40 加であった。 【0073】ついで、上記液状エボキシ樹脂組成物が充 そな場合を20、硬化体がむずかに残存して剥離できるが、電気的接続が不完全な場合を20、エボキシ樹脂組成物が不 売金な場合を20、砂体がほよんと影測できず、しかも電気的接続が不 売金な場合を20とした。

[0079]

【表5】

26 寒 施 m 1 2 3 4 5 粘度 (a t 2 5℃) 2160 2450 1600 1500 1430 1740 (dPa-s) ポットライフ (at25t) (時間) 22 23 24 25 導通不良率 (%) n O n ٥ n O ボイド C ō 0 0 0 0 リペア一性 (22℃) ര ര ത 0 0 ര

[0080]

* *【表6】

	実		施		例	
	7	8	9	10	11	1 2
粘度 (at 25℃) (dPa·s)	2500 以上	2500 以上	1480	2460	1880	600
ポットライフ(at25t) (時間)	17	15	29	23	15	20
導通不良率(%)	0	0	0	0	0	0
ボイド	0	0	0	0	0	0
リペアー性 (22℃)	0	0	0	0	0	0

[0081]

※ ※ (表7)

	実		<i>th</i> s			例
	1 3	1 4	15	1 6	1 7	18
粘度 (a t 2 5℃) (d Pa・s)	410	560	620	2200	3030	2750
ポットライフ(at25℃) (時間)	2	4	9	23	21	22
導通不良率(%)	0	0	0	0	0	0
ポイド	0	0	0	0	0	0
リペアー性 (22℃)	0	0	0	0	0	0

[0082] 【表8】

	比	較	例
	1	2	3
粘度 (at 25℃) (dPa·s)	350	105	110
ポットライフ (at25t) (時間)	17	1	22
導通不良率(%)	0	0	0
ポイド	0	0	×
リペア一性 (22℃)	×	×	0

【0083】上記表5~表8の結果、全ての実施例の液

まってポイドレスー液無溶剤の液状エポキシ樹脂組成物 として優れていることがわかる。しかも、封止樹脂層に ポイド発生や導通不良も無くリベア一性にも優れている ことが明らかである。これに対して、比較例のエポキシ 40 樹脂組成物は、室温でのリベアー性に劣っていたり(比 較例1,2)、リペア一性が良好のものではポイドが発 生していた (比較例3)。

[0084]

【発明の効果】以上のように、本発明は、回路基板と半 導体素子との空隙が、液状エポキシ樹脂 (A成分)と、 硬化剤(B成分)と、無機質充填剤(C成分)ととも に、N, N, N', N'-4 置換含フッ素芳香族ジアミ ン化合物 (D成分) を含有する液状エポキシ樹脂組成物 からなる封止樹脂層によって封止された電子部品装置で 状エポキシ樹脂組成物はポットライフが長く低粘度と相 50 ある。上記液状エポキシ樹脂組成物は、ポイドの発生も

無く、硬化した後においても特定の有機溶剤によって室温で容易に溶媒和して膨潤する。その結果、硬化体の強度が着しく減少し、披着体(電極等)から容易に剥離することが可能となる。したがって、この液状エポキシ樹脂組成物を用い樹脂封止して得られた電子部品装置は優れた接続信頼性を備えるとともに、電極間の位置すれ等により接続不良が発生した場合でも、電子部品装置そのものを廃棄することなく優れたリペアー性を備えた電子部品装置を得ることができる。

【0085】上記N, N, N', N'-4 置換含フッ素 10 芳香族ジアミン化合物 (D成分) として、前記特定の一般式 (1) で表される化合物を用いると、迅速な彫測性によるリベアーの容易性が発現できるという効果を奏し好ましい。

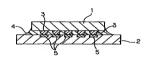
【0086】そして、硬化剤(B成分)として前記一般式(2)で表される含フッ素芳香族ジアミンおよびその

誘導体の少なくとも一方を用い、これと被状エポキシ樹脂 (A成分) とを反応させてなるプレポリマーを用いると、より一層の硬化速度の向上を図ることができるようになる。しかも、予め被状化から粘稠ペースト状化までの状態に形成できるため、配合時の計量とその後の分散 ていたいて頻维な工程を必要とせず、容易に液状エポキシ樹脂組成物を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の電子部品装置を示す断面図である。 【符号の説明】
- 1 半導体素子 (フリップチップ)
- 2 配線回路基板
- 3 半導体素子の接続用電極部 (半田バンプ)
- 4 封止樹脂層
- 5 配線回路基板の接続用電極部(半田パッド)

【図1】



- 1: 半導体素子(フリップチップ)
- 2:配線回路基板
- 3: 半導体素子の接続用電極部(半田バンプ)
- 4: 封止樹脂層
- 5: 配線回路基板の接続用電極部(半田パッド)

フロントベージの続き

(72)発明者 枦山 一郎

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 北城 栄

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 松井 孝二

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 五十嵐 一雅

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東

電工株式会社内 Fターム(参考) 4H017 AA04 AB08 AC03 AD06 AE05

4J036 AA04 AB01 AC01 AC14 AC15

AC17 AD03 AD08 AH00 DA04 DA05 DA09 DC02 DC07 DC10

DC18 DD01 FA01 FA03 FA04

FA05 JA07

4M109 AA01 BA02 CA04 EA02 EB02 EB04 EB08 EB12 ER18 ER19